(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005 年2 月3 日 (03.02.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/010504 A1

(51) 国際特許分類7: G01N 21/17, A61B 10/00, 5/15

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/010497

(22) 国際出願日:

2004年7月23日(23.07.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-282067 2003 年7 月29 日 (29.07.2003) JF

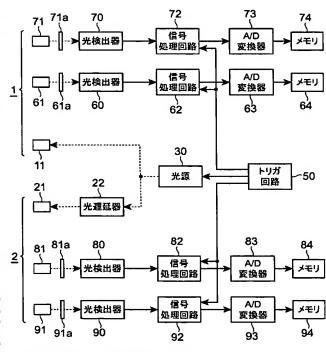
(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 浜松ホトニクス株式会社 (HAMAMATSU PHOTONICS K.K.) [JP/JP]; 〒4358558 静岡県浜松市市野町 1 1 2 6 番地の 1 Shizuoka (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 山中 武志 (YA-MANAKA, Takeshi) [JP/JP]; 〒4358558 静岡県浜松市市野町 1 1 2 6 番地の 1 浜松ホトニクス株式会社内 Shizuoka (JP). 上田 之雄 (UEDA, Yukio) [JP/JP]; 〒4358558 静岡県浜松市市野町 1 1 2 6 番地の 1 浜松ホトニクス株式会社内 Shizuoka (JP). 山下豊 (YA-MASHITA, Yutaka) [JP/JP]; 〒4358558 静岡県浜松市市野町 1 1 2 6 番地の 1 浜松ホトニクス株式会社内 Shizuoka (JP).
- (74) 代理人: 長谷川 芳樹、外(HASEGAWA, Yoshiki et al.); 〒1040061 東京都中央区銀座一丁目 1 0番 6号 銀座 ファーストビル 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,

/続葉有/

(54) Title: DEVICE AND METHOD FOR MEASURING SCATTERING ABSORBER

(54) 発明の名称: 散乱吸収体計測装置及び計測方法



70, 60, 80, 90 ... PHOTODETECTOR

72, 62, 82, 92...SIGNAL PROCESSING CIRCUIT

73, 63, 83, 93...A/D CONVERTER

74, 64, 84, 94...MEMORY

22...LIGHT DELAY UNIT

30...LIGHT SOURCE 50...TRIGGER CIRUIT (57) Abstract: A device for measuring a scattering absorber comprises: a measuring module (1) having an irradiation probe (11) and detection probes (61, 71); and a measuring module (2) having an irradiation probe (21) and detection probes (81, 91). For a common light source for the irradiation probes (11, 21), i.e. a pulse light source (30), a light delay unit (22) is provided between the light source (30) and the irradiation probe (21) so tat a pulse light is irradiated sequentially from the irradiation probes (11, 21). A trigger circuit (50) designates the pulse light irradiation timing of the light source (30) and the light detection timing of signal processing circuits (62-92) in synchronism with the irradiation timing. Thus, it is possible to realize a device and a method for measuring a scattering absorber capable of suppressing crosstalk between channels with no spatial limitation.

(57) 要約: 照射プローブ11、及び検出プローブ61、71を有する計測モジュール1と、照射プローブ21、及び検出プローブ81、91を有する計測モジュール2とで散乱吸収体計測装置を構成する。また、照射プローブ11、21に対する共通の光源である1、21から逐次に照射されるようにする。トリインがを指示するとともに、信号処理回路62~92に対して、照射タイミングと同期したそれぞれでの光りとでがある。これにより、空間的エリグを指示するとともに、信号処理回路62~92に対して、照射タイミングと同期したそれぞれでの光めたサイミングを指示する。これにより、空間的エク検出タイミングを指示する。これにより、空間的エク検出タイミングを指示する。これにより、空間的エクを抑制することが可能な散乱吸収体計測装置、及び計測方法が実現される。

WO 2005/010504 A1

DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,

CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。